Search Notes

Application/Control	No
10/603,342	
Examiner	

Chuc D. Tran

Applicant(s)/Patent under Reexamination MIKAMI ET AL.

Art Unit

2821

Ocuron Notes	

	SEAR	CHED	:
Class	Subclass	Date	Examiner
343	700 MS	8/5/2006	тс
343	712-713	8/5/2006	TC
343	725,769	8/5/2006	TC
343	752,789	8/5/2006	TC
343	828-829	8/5/2006	TC
343	846,848	8/5/2006	TC
			·
n,			
			·

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
-			
	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

DATE 8/5/2006	TC
8/5/2006	TC